

Design & Test of Fault-Tolerant Embedded Systems for Aerospace Applications

Hora	Sábado 22	Hora	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado 29
09:30-11:30	Acreditación + Café	08:30 a 09:00	Acreditación			CAMTA	Día de la Industria	Libre
		09:00 a 11:00	EMI y Efectos combinados con radiación Ionizante	Técnicas de Testeo, DfT, BIST, Boundary-Scan	Calificación de la Electrónica frente a Radiación Ionizante			
11:30 a 13:00	Amb. Espacial y Efectos de Radiación	11:00 a 11:30	Café					
		11:30 a 13:00	Introducción a Tolerancia a Fallas	Técnicas de Testeo, DfT, BIST, Boundary-Scan	Calificación de la Electrónica frente a Radiación Ionizante			
13:00-14:30	Almuerzo	13:00 a 14:30	Almuerzo					
14:30 a 15:40	Amb. Espacial y Efectos de Radiación	14:30 a 16:00	Técnicas de Redundancia de HW, SW, Info y Tiempo	Laboratorio	Laboratorio			
15:40 a 17:00	Amb. Espacial y Efectos de Radiación	16:00 a 16:30	Café					
17:00 a 17:30	Café	16:30 a 18:00	Técnicas de Redundancia de HW, SW, Info y Tiempo	Laboratorio	Laboratorio			
17:30 a 19:00	Amb. Espacial y Efectos de Radiación	18:00 a 19:00	Plenarias					
19:00 a 21:00	Libre	19:00 a 21:00	Acto Apertura	Libre	Libre	Cocktail	Cierre	